МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ, ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

УДК 621.793

В. Н. КОВАЛЕВСКИЙ, д-р техн. наук, К. Б. ФИГУРИН (БНТУ), Б. Л. ФИГУРИН, канд. техн. наук (ФТИ НАНБ*)

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМИССИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПЛАЗМЕ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА И ИХ АДАПТАЦИЯ К МАГНЕТРОННЫМ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ

Энергия тлеющего разряда используется в вакуумной технике в качестве метода высокотемпературной обработки поверхности, изменения структуры поверхностного слоя подложки для синтеза базового материала покрытия. Тлеющий разряд легко адаптируется в цикл вакуумной обработки материалов. Обработка в плазме тлеющего разряда имеет ограничения, обусловленные как физикой процесса, так и техническими возможностями современных технологических устройств.

Тлеющим разрядом принято называть самостоятельный разряд в газах с холодными электродами при токах $10^{-5} - 10^{-1}$ А и падением напряжения вблизи катода не менее 100 В.

Практическое применение нашел тлеющий разряд в диапазоне токов $10^{-4}-10^{-1}$ А, вольт-амперная характеристика которого не зависит от тока. Энергетические процессы, связанные с тлеющим разрядом, происходят в катодных областях разряда и на катоде. При изменении положения катода в пространстве катодные области разряда не изменяют своей структуры. Влияние положительного столба и анодных областей разряда незначительно. Существование разряда обеспечивается электронами, эмитируемыми катодом при его бомбардировке положительными ионами, а также за счет фотоэффекта вследствие излучения атомов в разряде. При приближении анода к катоду сокращаются анодные зоны при сохранении размеров катодных.

Характерная структура нормального тлеющего разряда представлена на рис. 1. Темные пространства: I – Астоново; 3 – катодное (Круксово); 5 – Фарадеево; 7 – анодное; светящиеся зоны: 2 – катодный слой; 4 – отрицательное свечение; 6 – положительный столб; 8 – анодное свечение.

^{*} Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси.

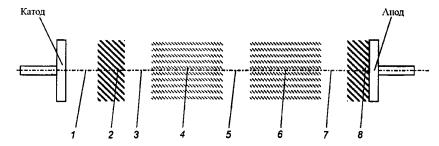


Рис. 1. Структура нормального тлеющего разряда

Явления, происходящие в плазме тлеющего разряда, можно рассматривать условно, разделив столб тлеющего разряда пополам на анодную и катодную части. Пограничное пространство занимают темное Фарадеево пространство и примыкающая к нему часть области отрицательного свечения. В этих участках формируются условия, отвечающие технологическим требованиям обработки тлеющим разрядом. Так, температура вторичных и медленных электронов снижается от единиц до десятых долей электрон-вольта. Высокая концентрация вторичных электронов $(10^7 - 10^{10} \text{ см}^3)$ сочетается с низкой напряженностью электрического поля, что исключает ионизацию газа в объеме разряда. Такое состояние газовой плазмы соответствует условиям предварительной, а на этапе раздельного синтеза — окончательной обработки подложек.

Активация подложек в тлеющем разряде [1] сводится к размещению подложек либо на аноде [2] при расстоянии его от катода 15 мм, либо на катоде ионизирующего устройства. Обработка производится в условиях остаточной атмосферы (~ 200 – 300 Па) при выпрямленном токе (~ 500 В, I = 50 мА) и длительности процесса до 30 с. Эффект обработки снижает адгезионную прочность при превышении времени обработки больше 15 -20 с. Площади обрабатываемых поверхностей подложек не могут превышать площадь катода из-за экранирования катода и нарушения условий существования устойчивого тлеющего разряда. Имеются трудности в обработке электронепроводящих материалов (стекло, керамика, пластмасса и т. д.) в связи с их электризацией при ионной бомбардировке, а также загрязнением подложек продуктами эрозии катода. На начальных этапах обработки превалируют процессы очистки и активации поверхности подложек. На последующих установившихся этапах катодного распыления развиваются процессы загрязнения подложек продуктами эрозии материала катода.

В данной работе обрабатываемая подложка размещена на значительном удалении от катода в области темного Фарадеева пространства. При этом активируемая поверхность подложки располагается параллельно катоду и обращена в сторону катода. Обрабатываемая поверхность подложки защищена от загрязняющего воздействия потока частиц, двигаю-

щихся от анода к катоду, тем, что обращена в сторону катода и влияние бомбардировки катода на напыляемую поверхность отсутствует. Поверхность защищена удалением подложки в темное Фарадеево пространство. Это позволяет увеличить продолжительность обработки подложек в тлеющем разряде без загрязнений, повысив эффективность активации поверхностей.

На рис. 2 показаны структура тлеющего разряда и координаты подложек перед напылением по предлагаемому варианту. В вакуумной камере, заполненной разреженной газовой средой, напыляемая поверхность подложки *I* обращена в сторону катода 2. Поверхность катода находится в одной плоскости с поверхностью анода, что позволяет использовать катод-мишень для создании тлеющего разряда. В качестве анода применяют стенки вакуумной камеры, что исключает необходимость автономных внутрикамерных устройств и устройств перемещения подложек из зоны предварительной обработки в плазме тлеющего разряда в зону напыления.

Чередование областей тлеющего разряда аналогично последовательности их расположения при параллельных электродах. При этом катодные и анодные области формируются вблизи одноименных электродов без изменения объемов. Значительной деформации подвергаются переходная область темного Фарадеева пространства и пограничные с ней светящиеся области. При этом область Фарадеева пространства занимает значительно больший объем, удобный для расположения подложек с площадью, соизмеримой с площадью катода. Подложки могут быть удалены от катода на расстояния, соответствующие оптимальным расстояниям при напылении.

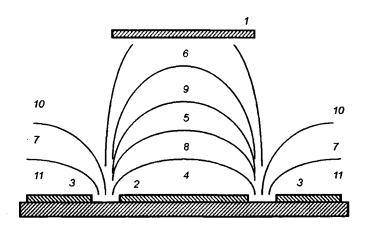


Рис. 2. Морфология плазмы тлеющего разряда: I – подложка; 2 – катод 3 – анод; 4 – Астоново пространство; 5 – катод ное пространство; 6 – Фарадеево пространство; 7 – анод ное пространство; 8 – катодый слой; 9 – отрицательное свечение; 10 – положительный столб; 11 – анодное свечение

При встречном движении заряженных частиц (ионов и электронов) их траектории оказываются касательными к поверхности подложки и не заряжают ее при использовании токонепроводящих материалов. При варьировании положения подложек в Фарадеевом пространстве продолжительность обработки без опасности загрязнения значительно увеличивается при предварительной обработке и на этапе окончательной обработки при реализации синтеза покрытий в керамику.

Риск загрязнения подложки материалом катода исключается высоким давлением газа (~10 – 12 Па), а следовательно, резким уменьшением длины свободного пробега распыленных атомов. В процессе обработки в плазме тлеющего разряда происходит «тренировка» (очистка) катода в результате катодного распыления атомами аргона. Конечным результатом предварительной обработки является подготовка к последующему напылению и катода, и обрабатываемой подложки.

Процесс получения покрытий с использованием эффекта тлеющего разряда осуществляется в такой последовательности. Подложки устанавливают в подложкодержатель на расстоянии 70 – 200 мм. Обрабатываемая поверхность обращена в сторону магнетрона. В процессе откачки контролируется давление, а при достижении 10 – 12 Па подается анодное напряжение 1700 В с выключенной магнитной системой. Ток разряда в зависимости от рода материала катода контролируется в пределах 0,15 – 0,8 А. Рабочим газом может быть остаточная атмосфера камеры либо смесь остаточной атмосферы и аргона в произвольной пропорции. Продолжительность обработки 1 – 5 мин в зависимости от рода обрабатываемого материала (полимеры, стекло, металлы).

Сравнительные данные эффективности предварительной обработки в плазме тлеющего разряда приведены в табл. 1. Их анализ позволяет сделать вывод о целесообразности использования темного Фарадеева пространства тлеющего разряда для обработки поверхностей подложек перед напылением.

Исследование структуры тлеющего разряда, основных закономерностей проявления заряженных частиц в плазме, условий устойчивого существования и способов обработки подложки позволило значительно расширить рамки технологической применяемости магнетронного распылительного устройства. В результате модернизации магнетрона стало возможным его использование в качестве устройства тлеющего разряда. Разработанное техническое решение адаптируется в технологический процесс раздельного синтеза как на предварительных, так и финишных этапах обработки. Размещение подложки в темном Фарадеевом пространстве, отличающемся низкими энергиями электронов и низким содержанием ионной компоненты газовой атмосферы, отвечает условиям бездефектного взаимодействия с материалом подложки, а на финишных операциях — с материалом покрытия.

Адгезионная прочность покрытий (МПа) с различными подложками при обработке в плазме тлеющего разряда

Обработка	Распыляемый материал		
	Ti	Ni	C
	Стекл	10	
До обработки	0,04	0,03	0,02
После обработки	0,7	0.65	0,5
<u> </u>	Стеклотекст	олит	
До обработки	0,03	0,03	0,01
После обработки	0,5	0,5	0,3
	Ситалл		
До обработки	0,03	0,03	0,02
После обработки	0,7	0,7	0,6

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Коваленко В. В., Упит Γ . П. Влияние способа подготовки поверхности стекла на адгезию к нему вакуумных конденсатов // Физика и химия обработки материалов. 1983. № 6. С. 23 27.
- 2. Жаров В. А., Горелова О. Н. Влияние обработки поверхности полимера тлеющим разрядом и другими физическими методами на адгезию вакуумно-осажденных пленок металлов // Физика и химия обработки материалов. 1983. № 4. С. 23 25.
- 3. А.с. СССР № 1632089. Устройство для получения металлических покрытий в вакууме / Б. Л. Фигурин, В. И. Руминский, К. Б. Фигурин и др. Опубл. 1.11.1990.

УДК 621.792/793

Э. Д. ЩЕРБАКОВ, канд. техн. наук, В. А. СМЕТКИН, канд. пед. наук, В. Г. БОРИСОВ (БНТУ), О. К. МАХОВИКОВ, В. П. ЛАПИН (ЗАО «Адиполь», г. Минск)

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И АЛИТИРОВАНИЯ ТЭНОВ С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ СТАЛИ 08КП ВЗАМЕН СТАЛИ 12X18H10T

В настоящее время для изготовления оболочек ТЭНов, работающих при температурах выше 450°С, используются дорогостоящие дефицитные стали аустенитного класса 12X18H10T и т. п., обладающие достаточно высокой окалиностойкостью при температурах до 700 – 750°С. Температура начала интенсивного окалинообразования стали 12X18H10T – 850°С. Замена хромоникелевой жаростойкой стали на углеродистую при рабочей температуре на поверхности оболочек до 700 – 750°С возможна при создании защитного слоя алюминидов железа.